

# 目 次

1 はじめに .....	11- 1
2 ビームライン光学系 .....	11- 2
2. 1 光学系の構成 .....	11- 2
2. 2 光学素子 .....	11- 3
2. 2. 1 光学素子の損傷 .....	11- 4
2. 2. 2 スペックルフリー品質 .....	11- 4
3 光診断システム .....	11- 5
3. 1 診断システムの構成 .....	11- 5
3. 2 スクリーンモニター .....	11- 5
3. 3 ビームモニター .....	11- 6
3. 4 波長モニター .....	11- 7
3. 5 フォトダイオード .....	11- 8
3. 6 ガスモニター .....	11- 8
3. 7 MCP付きスクリーンモニター .....	11- 9
4 先進的光診断 .....	11-10
4. 1 絶対強度計測 .....	11-10
4. 2 高分解能スペクトル計測 .....	11-10
5 実験ステーション .....	11-12
5. 1 実験ステーションの構成 .....	11-12
5. 2 XFEL先進オプティクス .....	11-12
5. 3 ポンプ・プローブ実験 .....	11-12
5. 4 コヒーレント集光 .....	11-13
5. 5 大型装置用ステーション .....	11-14
5. 6 XFEL-放射光相互利用ステーション .....	11-14
5. 7 実験制御およびDAQ .....	11-14
6 今後の展望 .....	11-15
謝辞 .....	11-15
参考文献 .....	11-15